

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ОДНОМОДОВЫХ  
СЛАБОНАПРАВЛЯЮЩИХ ПЛЕНОЧНЫХ  
ОПТИЧЕСКИХ ВОЛНОВОДОВ

П.В. А д а м с о н

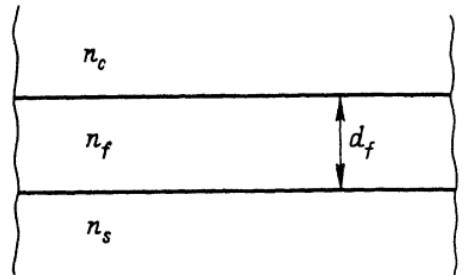
Будущее интегрально-оптических волноводных процессоров и терминалов волоконно-оптических линий неразрывно связано с применением одномодовых планарных волноводов. Поэтому разработка новых эффективных методов определения параметров таких волноводов представляет собой важную техническую задачу, тем более что в настоящее время не существует удовлетворительных методов для этой цели. Предложенная в [1] возможность одновременного определения показателя преломления и толщины волноводной пленки посредством изменения показателя преломления граничной среды применяемая только для волноводов без покровного слоя. Методы, основанные на варьировании длины волны света [2], требуют знания дисперсии определяемого показателя преломления. Самый простой и удобный способ с помощью измерения фазовых показателей преломления основных мод с разными поляризациями и последующего вычисления толщины и показателя преломления волноводной пленки из дисперсионных уравнений TE- и TM-мод [3] не применим в случае слабонаправляющих волноводов.

В данном сообщении предлагается новая возможность определения параметров слабонаправляющих одномодовых волноводов, которая также основывается на измерении двух параметров ортогонально поляризованных мод. Одним из них является фазовый показатель преломления основной моды с TE поляризацией  $n^{TE}$ , определяемый призменными методами [4, 5] и связанный с параметрами волновода через дисперсионное уравнение TE-моды

$$\frac{2\pi}{\lambda_0^{TE}} \left[ n_f^2 - (n^{TE})^2 \right]^{1/2} d_f = \arctg \left[ \frac{(n^{TE})^2 - n_s^2}{n_f^2 - (n^{TE})^2} \right]^{1/2} + \arctg \left[ \frac{(n^{TE})^2 - n_c^2}{n_f^2 - (n^{TE})^2} \right]^{1/2}. \quad (1)$$

В формуле (1)  $\lambda_0^{TE}$  – вакуумная длина волны TE-моды,  $d_f$  – толщина волновода,  $n_s$ ,  $n_f$  и  $n_c$  показатели преломления подложки, волноведущей пленки и покровного слоя соответственно (см. рисунок).

В качестве второго измеряемого параметра используют спектральную расстройку TE- и TM-мод в резонаторе Фабри-Перо на основе исследуемого волновода. Физический смысл этой величины заключается в следующем. В резонаторе Фабри-Перо длины волн TE- и TM-мод с одинаковыми индексами продольного резонанса  $q$  совпадают ( $\lambda_2^{TE} = \lambda_2^{TM}$ ). Как известно, в планарных волноводах имеет место модовое двуплучепреломление – фазовые показатели преломления TE- и TM-мод при одной и той же частоте (вакуумной длине волны)



различаются, т.е.  $n^{TE}(\lambda_0) \neq n^{TM}(\lambda_0)$ . Поскольку  $\lambda = \lambda_0 n^{-1}$ , то из равенства  $\lambda_0^{TE} = \lambda_0^{TM}$  получим, что

$$\lambda_0^{TE} - \lambda_0^{TM} \approx \lambda_0^{TE} \left( \frac{n^{TE} - n^{TM}}{n^{TE}} \right), \quad (2)$$

где  $\lambda_0^{TM}$  – вакуумная длина волны TM-моды,  $n^{TM}$  – фазовый показатель преломления основной моды с TM-поляризацией. Величина  $\lambda_0^{TE} - \lambda_0^{TM}$  и представляет собой спектральную расстройку ортогонально поляризованных мод в волноводном резонаторе Фабри-Перо.

Если изменение показателя преломления в поперечном сечении волновода мало ( $(n_f - n_{s,c}) n_f^{-1} \ll 1$ ), то из дисперсионных уравнений TE- и TM-мод методом возмущений [6] получим для величины  $(n^{TE} - n^{TM})(n^{TE})^{-1}$  следующее приближенное выражение:

$$\frac{n^{TE} - n^{TM}}{n^{TE}} = \left( \frac{n_f^2 - (n^{TE})^2}{n_f^2} \right) \left( \frac{[(n^{TE})^2 - n_s^2] + [(n^{TE})^2 - n_c^2]}{\frac{2\pi}{\lambda_0^{TE}} d_f + [(n^{TE})^2 - n_s^2]^{-1/2} + [(n^{TE})^2 - n_c^2]^{-1/2}} \right)^{1/2}. \quad (3)$$

Его относительная ошибка порядка относительного скачка показателей преломления на границах волноводной пленки. Таким образом, спектральная расстройка TE- и TM-мод слабонаправляющих волноводов ( $(n_f - n_{s,c}) n_f^{-1} < 0.1$ ) достаточно точно аппроксимируется выражением (3). Это и дает возможность в процесс определения параметров волноводных пленок включить спектральные измерения, точность которых в настоящее время весьма высокая. У дифракционных монохроматоров, например, разрешающая способность достигает  $0.01 \text{ \AA}$  [7]. В волноводе с показателями преломления  $n_s = n_c = 1.46$ ,  $n_f = 1.5$  и толщиной  $d_f = 0.23 \text{ мкм}$  при  $\lambda_0^{TE} = 0.63 \text{ мкм}$  спектральная расстройка основных мод  $\lambda_0^{TE} - \lambda_0^{TM} = 1.8 \text{ \AA}$ .

Итак, если показатели преломления подложки и покровного слоя известны, то, объединяя уравнения (1) и (2) с учетом (3) в одну систему, получим для двух неизвестных  $n_f$  и  $d_f$  два уравнения. Эти уравнения имеют принципиально различный вид, поэтому при их решении на ЭВМ не возникает существенной потери точности. Именно из-за таких потерь неприменим метод [3] в случае слабонаправляющих волноводов, поскольку дисперсионные уравнения TE- и TM-мод таких волноводов различаются слабо.

Измерение спектральной расстройки можно осуществить следующим образом. Используя традиционные элементы связи [1], с по-

мощью перестраиваемого лазера (должен иметь и весьма узкую спектральную линию) возбуждают в резонаторе Фабри-Перо на основе измеряемого волновода ортогонально поляризованные моды. Сначала лазер настраивают на продольный резонанс (интерференционный максимум) резонатора, например для TE-поляризованного излучения. Пропуская выходящий из резонатора световой пучок через поляризатор и монохроматор, определяют его вакуумную длину волны  $\lambda_o^{TE}$ . Затем поляризатор перед монохроматором ставят в положение, где он пропускает только TM-поляризованное излучение и с перестраиванием лазера находят самую близкую  $\lambda_o^{TM}$  резонансную длину волны  $\lambda_o^{TM}$ .

Однако полученные таким образом резонансные длины волны  $\lambda_o^{TE}$  и  $\lambda_o^{TM}$  соответствуют одному и тому же продольному резонансу лишь тогда, когда спектральная расстройка волноводных мод меньше спектрального расстояния между соседними резонансами с индексами  $q$  и  $q \pm 1$ . Поэтому для исключения ошибки необходимо работать максимально короткими резонаторами или сделать измерения при разных длинах резонатора. Спектральное расстояние между соседними продольными резонансами  $\Delta\lambda_o$  обратно пропорциональное длине резонатора.

$$\Delta\lambda_o = \lambda_o^2 (2n^* L)^{-1}, \quad (4)$$

где  $L$  – длина резонатора и  $n^*$  – групповой показатель преломления TE- или TM-моды. В то же время спектральная расстройка ортогонально поляризованных мод не зависит от длины резонатора (определяется лишь волноводными свойствами структуры). Если спектральная расстройка ортогональных мод больше чем  $\Delta\lambda_o$ , то возможная ошибка при измерении величины  $\lambda_o^{TE} - \lambda_o^{TM}$  из-за неправильного определения  $\lambda_o^{TM}$  равна  $N\Delta\lambda_o$ , где  $N = 1, 2, 3, \dots$ . Следовательно, такая ошибка всегда большая величина, что приводит к сильно различающимся от истинных значениям для  $n_f$  и  $d_f$ . Это обстоятельство можно также использовать для исключения ошибок.

Заметим, что предложенный метод применим и для определения толщины или показателя преломления активного слоя полупроводникового гетеролазера, измеряя величины  $\lambda_o^{TE}$  и  $\lambda_o^{TM}$  прямо из спектра генерации или спонтанного спектра.

## Л и т е р а т у р а

- [1] Интегральная оптика. М.: Мир, 1978. 344 с.
- [2] Brandt G.B. – Appl. Opt., 1975, v. 14, N 4, p. 946–949.
- [3] Torgue R. – Optik, 1974, v. 41, N 2, p. 212–215.
- [4] Ulrich R., Torgue R. – Appl. Opt., 1973, v. 12, N 12, p. 2901–2908.
- [5] Wei J.S., Westwood W.D. – Appl. Phys. Lett., 1978, v. 32, N 12, p. 819–821.

- [6] Федосеев В.Г., Адамсон П.В. - Квантовая электроника, 1982, т. 9, № 5, с. 993-1005.
- [7] Малышев В.И. Введение в экспериментальную спектроскопию. М.: Наука, 1979. 480 с.

Поступило в Редакцию  
22 августа 1988 г.

Письма в ЖТФ, том 14, вып. 23

12 декабря 1988 г.

## О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЧАСТОТЫ ИЗЛУЧЕНИЯ ВНЕШНИМ СИГНАЛОМ В СВЧ-ТРИОДЕ С ВИРТУАЛЬНЫМ КАТОДОМ

В.П. Григорьев, А.Г. Жерлицин,  
Т.В. Коваль, С.И. Кузнецов,  
Г.В. Мельников

Известно, что генерация электромагнитных колебаний в триоде с виртуальным катодом (ВК) обусловлена нелинейностью колебаний, совершаемых электронами в потенциальной яме, и происходит на частоте, равной частоте осциллирующих электронов [1, 2]. Эта нелинейность, связанная как с релятивизмом, так и с сильноточностью, приводит к зависимости частоты осциллирующих частиц от энергетических характеристик такого движения. Поэтому изменение частоты излучения в триоде с ВК можно осуществить, изменяя амплитуду колебаний или относительную массу электронов путем воздействия на них внешним электромагнитным полем. Наиболее эффективный вклад внешнего поля в изменение движения осциллятора будет в области ВК, где кинетическая энергия электронов близка к нулю. В этой области достаточно невысокой напряженности внешнего поля по сравнению с ускоряющим полем, чтобы заметно изменить амплитуду колебаний электронов и частоту излучения. В настоящей работе приводятся первые результаты исследования возможности изменения частоты излучения в триоде с ВК под действием внешнего сигнала.

Экспериментальные исследования перестройки частоты излучения  $f_{изл}$  в триоде с виртуальным катодом под действием внешнего ВЧ-поля проведены на установке, схема которой приведена на рис. 1. СВЧ-триод с ВК представляет собой металлическую камеру диаметром 35 см, длиной 40 см, в которой расположены катод диаметром 10 см и анод-сетка диаметром 20 см. Анод-катодный промежуток равен 1.4 см, геометрическая прозрачность сетки  $T = 0.7$ . Эксперименты проводились при напряжении в катод-анодном промежутке 200 кВ, длительность импульса напряжения  $\sim 1$  мкс. Для создания внешнего высокочастотного поля в области электронного потока использовался импульсный магнетронный генератор